#### Konfidenzintervalle

Annahme:  $X_1, \ldots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F_{\theta}$ .

**Gesucht:**  $U = U(X_1, \dots, X_n)$ ,  $O = O(X_1, \dots, X_n)$ , sodass für das wahre  $\theta$  gilt

$$P_{\theta}(U \le \theta \le O) = 1 - \alpha, \quad \alpha \in (0, 1).$$

Das Intervall [U, O] ist ein Konfidenzintervall (KIV) für  $\theta$  zum Niveau  $1 - \alpha$ .

Intuitive Bedeutung: KIV ist ein Intervall, das mit Wahrscheinlichkeit  $1-\alpha$  (groß) den unbekannten Parameter  $\theta$  überdeckt.

**Aber:** Sei  $(x_1, \ldots, x_n)$  eine Realisation, dann enthält [u, o] den wahren Parameter  $\theta$  oder eben nicht.

Zu sagen, dass  $\theta \in [u, o]$  mit W!  $1 - \alpha$  ist somit unsinnig!

**Und trotzdem:** Sei  $[U_r, O_r]$ ,  $r = 1, \ldots, R$ , eine Folge iid KIVs für  $\theta$  zum Niveau  $1 - \alpha$ , dann resultiert mit dem Starken Gesetz der großen Zahlen (SLLN)

$$\frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} I_{[U_r, O_r]}(\theta) \stackrel{f.s.}{\to} 1 - \alpha.$$

Hierbei gilt für die Indikatoren  $I_{[U_r,O_r]}(\theta) \overset{iid}{\sim} \mathsf{Bernoulli}(1-\alpha)$ , also

$$\mathsf{E}\Big(I_{[U_r,O_r]}(\theta)\Big) = 1 - \alpha.$$

Das heißt?

# Konfidenzintervalle bei Normalverteilung: $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$

1. Für  $\mu$  ( $\sigma$  bekannt):

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \Rightarrow \quad Z := \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$P(z_{\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}) = P\left(\overline{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \le \mu \le \overline{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}\right)$$
$$= 1 - \alpha.$$

2. Für  $\mu$  ( $\sigma$  unbekannt):

$$T := \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$P(t_{n-1;\alpha/2} \le T \le t_{n-1;1-\alpha/2}) =$$

$$P\left(\overline{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1;1-\alpha/2} \le \mu \le \overline{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1;1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

3. Für  $\sigma^2$  ( $\mu$  unbekannt):

$$Y := \frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

$$P(\chi_{n-1;\alpha/2}^2 \le Y \le \chi_{n-1;1-\alpha/2}^2) = P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1;1-\alpha/2}^2} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1;\alpha/2}^2}\right)$$

$$= 1 - \alpha.$$

Für eine beliebige Verteilung F mit  $\mathsf{E}(X_i) = \mu$  und  $\mathsf{var}(X_i) = \sigma^2$  folgt mit ZGWS

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \stackrel{as}{\sim} N(0, 1)$$
.

KIVs wie zuvor, aber mit asymptotischer Überdeckungwahrscheinlichkeit  $1-\alpha$ .

### **Hypothesentests**

**Zweck:** Aussagen oder **Hypothesen** über Verteilung einer ZV'en Y anhand der Stichprobe  $X_1, \ldots, X_n$  zu untermauern.

Ein Hypothesentest beinhaltet:

- **Testproblem:** Nullhypothese  $H_0$  und Alternativhypothese  $H_1$ .
- Teststatistik:  $T = T(X_1, \dots, X_n)$ .
- ullet Entscheidungsregel: Jeder Realisation von T wird Entscheidung für oder gegen die vorliegende Hypothese zugeordnet:
- (a) Entscheidung für  $H_0$ , falls T nicht in C realisiert.
- **(b)** Entscheidung für  $H_1$ , falls T in C realisiert.

C heißt kritischer Bereich.

**Parametrische Statistik:** Hypothesen über Werte eines Parameters  $\theta$ .

Bezeichne  $\Omega_0$  die unter  $H_0$  zulässigen Parameterwerte und  $\Omega_1$  die unter  $H_1$  zulässigen. Je nach Gestalt dieser Mengen unterscheiden wir

- (a) einfache
- (b) zusammengesetzte Testprobleme.

Bei univariaten Testproblemen gibt es im wesentlichen

- (a) einseitige und
- (b) zweiseitige Fragestellungen.

Die Entscheidung für  $H_0$  oder  $H_1$  kann richtig oder falsch sein:

	Entscheidung		
$H_0$	annehmen	ablehnen	
richtig	$1-\alpha$	$\alpha$	
falsch	$1-\beta$	eta	

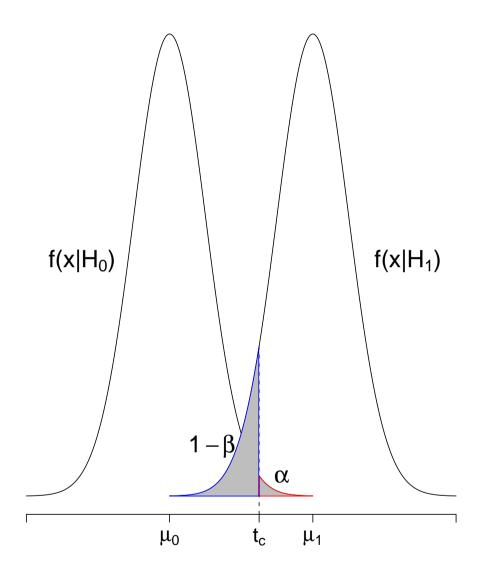
**Ziel:**  $\alpha$  und  $1-\beta$  möglichst klein halten. (Widersprüchliche Forderung!!)

Üblich:  $\alpha$  vorgegeben, Annahmebereich bestimmen und Fehler  $1-\beta$  berechnen.

 $1-\beta$  kann groß werden. Da der wahre Wert des Parameters unbekannt, kann man über Fehler 2. Art keine genaue Auskunft geben. Nur Fehler 1. Art ist unter Kontrolle und damit nur die damit verbundene Entscheidung: " $H_0$  verwerfen".

Richtige Entscheidungen:

- (a)  $P(T \notin C|H_0 \text{ richtig}) = 1 \alpha \text{ (durch Niveau bestimmt!!)}$
- **(b)**  $P(T \in C|H_1 \text{ richtig}) = \beta$  (Macht des Tests).



# Parametrische Tests bei Normalverteilung

1. Test auf  $\mu$  bei  $\sigma$  bekannt (Gaußtest):

$H_0$	$H_1$	Entscheidung	kritische Werte
		gegen $H_0$ , falls	
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\overline{X} < c_3$ oder $\overline{X} > c_4$	$c_3 = \mu_0 - z_{1-\alpha/2} \ \sigma/\sqrt{n}$
			$c_4 = \mu_0 + z_{1-\alpha/2} \ \sigma/\sqrt{n}$
$\mu \le \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\overline{X} > c_1$	$c_1 = \mu_0 + z_{1-\alpha} \ \sigma / \sqrt{n}$
$\mu \ge \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$\overline{X} < c_2$	$c_2 = \mu_0 - z_{1-\alpha} \ \sigma / \sqrt{n}$

#### 2. Test auf $\mu$ bei $\sigma$ unbekannt (t–Test):

$$H_0 \qquad H_1 \qquad \text{Entscheidung} \qquad \text{kritische Werte}$$
 
$$\gcd m H_0, \ \text{falls}$$
 
$$\mu = \mu_0 \quad \mu \neq \mu_0 \qquad \overline{X} < c_3 \ \text{oder} \ \overline{X} > c_4 \qquad c_3 = \mu_0 - t_{n-1;1-\alpha/2} \ S/\sqrt{n}$$
 
$$c_4 = \mu_0 + t_{n-1;1-\alpha/2} \ S/\sqrt{n}$$
 
$$\mu \leq \mu_0 \quad \mu > \mu_0 \qquad \overline{X} > c_1 \qquad c_1 = \mu_0 + t_{n-1;1-\alpha} \ S/\sqrt{n}$$
 
$$\mu \geq \mu_0 \quad \mu < \mu_0 \qquad \overline{X} < c_2 \qquad c_2 = \mu_0 - t_{n-1;1-\alpha} \ S/\sqrt{n}$$
 
$$\text{mit } S^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2.$$

#### kritische Werte

$$c_{3} = \mu_{0} - t_{n-1;1-\alpha/2} S/\sqrt{n}$$

$$c_{4} = \mu_{0} + t_{n-1;1-\alpha/2} S/\sqrt{n}$$

$$c_{1} = \mu_{0} + t_{n-1;1-\alpha} S/\sqrt{n}$$

$$c_{2} = \mu_{0} - t_{n-1;1-\alpha} S/\sqrt{n}$$

3. Test auf  $\sigma^2$  bei  $\mu$  bekannt ( $\chi^2$ -Test):

mit 
$$T = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$$
.

## 4. Test auf $\sigma^2$ bei $\mu$ unbekannt ( $\chi^2$ -Test):

mit 
$$T = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$$
.

### p-Wert

Für Tests liefern Computerprogramme keine logische Entscheidung sondern den p-Wert. Dieser ist die anhand der Stichprobe beobachtete Type I Error Rate.

**Satz 1.** [Probability Integral Transformation] Habe X stetige Verteilungs-funktion  $F_X(x)$  und sei  $Y = F_X(X)$ . Dann ist Y gleichverteilt auf (0,1), d.h.

$$P(Y \le y) = y$$
,  $0 < y < 1$ .

Beweis:

$$P(Y \le y) = P(F_X(X) \le y) = P(F_X^{-1}(F_X(X)) \le F_X^{-1}(y))$$
$$= P(X \le F_X^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y.$$

Bemerkung: Ist X diskret, so gilt:  $P(Y \le y) \le y$ , für  $0 \le y \le 1$ .

**Definition 1.**  $F_X$  ist stochastisch größer als  $F_Y$ , falls  $F_X(t) \leq F_Y(t)$  für alle t gilt. Für  $X \sim F_X$  und  $Y \sim F_Y$  folgt  $P(X \leq t) = F_X(t) \leq F_Y(t) = P(Y \leq t)$  und für alle t gilt

$$P(X > t) \ge P(Y > t)$$
.

Nach dem Test wird Ergebnis mitgeteilt. Eine Möglichkeit ist es  $\alpha$  und damit die Entscheidung bzgl.  $H_0$  zu berichten. Alternativ kann p-Wert übermittelt werden.

**Definition 2.** Der p-Wert p(X) ist eine Teststatistik mit  $0 \le p(x) \le 1$ . Kleine Werte von p(X) weisen auf die Richtigkeit von  $H_1$  hin. Ein p-Wert ist gültig, falls für jedes  $\theta \in \Theta_0$  und jedes  $0 \le \alpha \le 1$  gilt

$$P_{\theta}(p(X) \leq \alpha) \leq \alpha$$
.

Ist p(X) gültig, kann damit ein Level  $\alpha$  Test konstruiert werden. Der Test, der  $H_0$  genau dann verwirft wenn  $p(X) \leq \alpha$  ist ein Level  $\alpha$  Test. Wie kann nun ein gültiger p-Wert definiert werden?

**Satz 2.** Sei W(X) eine Teststatistik. Große Werte von W sprechen gegen  $H_0$ . Definiere für einen beliebigen Stichprobenpunkt x

$$p(x) = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(W(X) \ge W(x)).$$

Damit ist p(X) ein gültiger p-Wert.

**Beweis:** Fixiere ein  $\theta \in \Theta_0$ . Sei dafür  $F_{\theta}(w)$  die cdf von -W(X). Definiere dafür

$$p_{\theta}(x) = P_{\theta}(W(X) \ge W(x)) = P_{\theta}(-W(X) \le -W(x)) = F_{\theta}(-W(x)).$$

Für dieses  $\theta$  entspricht die ZV'e  $p_{\theta}(X)$  dem  $F_{\theta}(-W(X))$ . Mit Satz 1 folgt, dass die Verteilung von  $p_{\theta}(X)$  stochastisch größer oder gleich einer Uniform(0, 1) ist. D.h. für jedes  $0 \le \alpha \le 1$  gilt  $P_{\theta}(p_{\theta}(X) \le \alpha) \le \alpha$ .

Nun ist der p-Wert definiert über alle  $\theta \in \Theta_0$ , und es gilt dafür für jedes x

$$p(x) = \sup_{\theta' \in \Theta_0} p_{\theta'}(x) \ge p_{\theta}(x),$$

da der größte p-Wert für alle Elemente in  $\Theta_0$  zumindest so groß ist als für unseren Wert  $\theta$ . Somit gilt auch für jedes  $\theta \in \Theta_0$  und jedes  $0 \le \alpha \le 1$ 

$$P_{\theta}(p(X) \le \alpha) \le P_{\theta}(p_{\theta}(X) \le \alpha) \le \alpha$$

und p(X) ist daher ein gültiger p-Wert.

**Beispiel:** Sei  $X_1, \ldots, X_n$  Zufallsstichprobe aus  $N(\mu, \sigma^2)$  und teste  $H_0$ :  $\mu = \mu_0$  gegen  $H_1$ :  $\mu \neq \mu_0$ .

LRT verwirft  $H_0$  für große Werte von  $W(X) = |\overline{X} - \mu_0|/(S/\sqrt{n})$ .

Für  $\mu=\mu_0$  folgt  $(\overline{X}-\mu_0)/(S/\sqrt{n})$  einer  $t_{n-1}$ -Verteilung, unabhängig von  $\sigma$ . Deshalb gilt hierfür

$$p(x) = P_{\theta_0}(W(X) \ge W(x)) = 2P\left(T_{n-1} \ge (\overline{x} - \mu_0)/(s/\sqrt{n})\right).$$